

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年9月3日(03.09.2020)



(10) 国際公開番号

WO 2020/175435 A1

(51) 国際特許分類:

F16C 13/00 (2006.01) *G03G 15/02* (2006.01)
G03G 21/06 (2006.01) *G03G 15/08* (2006.01)
G03G 15/00 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2020/007354

(22) 国際出願日: 2020年2月25日(25.02.2020)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2019-034893 2019年2月27日(27.02.2019) JP

(71) 出願人: N O K株式会社(NOK CORPORATION)
[JP/JP]; 〒1058585 東京都港区芝大門1丁目12番15号 Tokyo (JP).

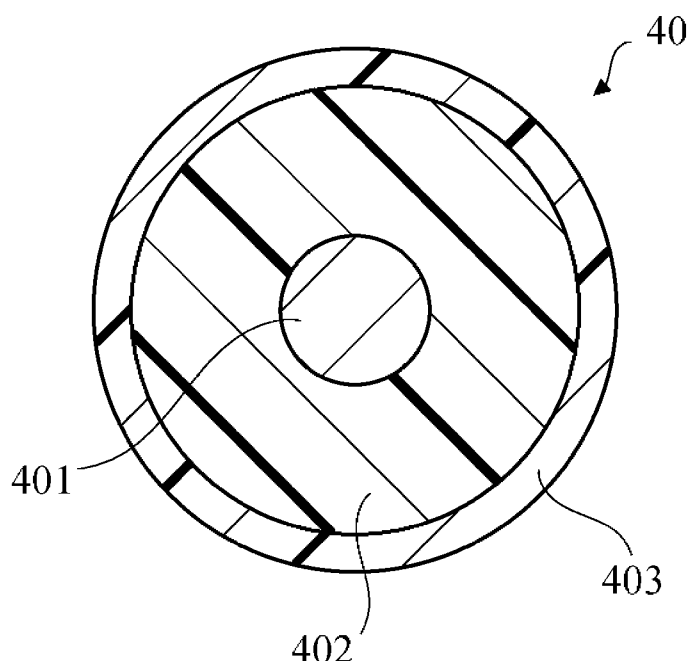
(72) 発明者: 鈴木 章吾(SUZUKI Shogo); 〒2510042
神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-1 N O

K株式会社内 Kanagawa (JP). 池田 篤(IKEDA Atsushi); 〒2510042 神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-1 N O K株式会社内 Kanagawa (JP). 植松 麻実(UEMATSU Asami); 〒2510042 神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-1 N O K株式会社内 Kanagawa (JP). 大浦 孝祐(OURA Kosuke); 〒2510042 神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-1 N O K株式会社内 Kanagawa (JP). 福岡 智(HUKUOKA Satoshi); 〒2510042 神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-1 N O K株式会社内 Kanagawa (JP). 佐々木 憲司(SASAKI Kenji); 〒2510042 神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-1 N O K株式会社内 Kanagawa (JP).

(74) 代理人: 小 西 恵, 外 (KONISHI Kay et al.);
〒1070052 東京都港区赤坂2-21-8 Tokyo (JP).

(54) Title: CHARGING ROLLER

(54) 発明の名称: 帯電ロール



(57) Abstract: This charging roller comprises a core material, a rubber material provided on the periphery of the core material, and a surface layer provided on the periphery of the rubber material. The ten-point mean roughness R_z of the surface of the surface layer is 12.9-16.2 μm , inclusive. The mean width of the roughness profile elements RSm on the surface of the surface layer is 75.4-91.8 μm , inclusive.



WO 2020/175435 A1

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(57) 要約: 帯電ロールは、芯材と、芯材の周囲に配置されたゴム基材と、ゴム基材の周囲に配置された表層とを備える。表層の表面の十点平均粗さ R_z が、 $12.9\mu\text{m}$ 以上、 $16.2\mu\text{m}$ 以下である。表層の表面の粗さ曲線要素の平均長さ RSm が、 $75.4\mu\text{m}$ 以上、 $91.8\mu\text{m}$ 以下である。

明 細 書

発明の名称： 帯電ロール

技術分野

[0001] 本発明は、画像形成装置の帯電ロールに関する。

背景技術

[0002] 電子写真式複写機等の画像形成装置における画質は、感光体の帯電状態の均一性に依存しており、帯電ロールの表面粗さが、帯電状態の均一性に影響する。従来、帯電ロールの表面粗さに言及した技術としては、特許文献1～3が知られている。

[0003] 特許文献1には、導電性支持体と、導電性支持体上に積層された導電性弾性体層と、導電性弾性体層上に最外層として積層された導電性樹脂層とからなる帯電部材（帯電ロール）に関する技術が記載されている。導電性樹脂層はマトリックス材料と、樹脂粒子及び無機粒子からなる群より選択される少なくとも一種の粒子を含有し、粒子は第一の粒子を含有し、導電性樹脂層におけるマトリックス材料単独で形成される部分の層厚を A [μm]、粒子の平均粒子径を B_1 [μm]、及び粒子の粒子間距離を S_m [μm]としたとき、 A が $10\mu\text{m} \sim 7.0\mu\text{m}$ であり、 B_1/A が $5.0 \sim 30.0$ であり、 S_m が $50\mu\text{m} \sim 400\mu\text{m}$ である。

[0004] 特許文献2には、正帯電単層型電子写真感光体と、感光体の表面を帯電するための接触帯電部材を有する帯電装置と、帯電された像担持体の表面を露光して、像担持体の表面に静電潜像を形成するための露光装置と、静電潜像をトナー像として現像するための現像装置と、トナー像を像担持体から被転写体へ転写するための転写装置とを備える画像形成装置に関する技術が記載されている。接触帯電部材は、ゴム硬度が $\text{A s k e r}-\text{C}$ 硬度で $62^\circ \sim 81^\circ$ である導電性のゴムからなる帯電ローラであり、接触帯電部材の帯電ローラのローラ表面粗度が、凹凸の平均間隔 S_m で $55\mu\text{m} \sim 130\mu\text{m}$ であり、かつ十点平均粗さ R_z で $9\mu\text{m} \sim 19\mu\text{m}$ である。

[0005] 特許文献3には、導電性支持体と、導電性支持体上にロール状に形成された半導電性弾性層と、半導電性弾性層の表面に形成された保護層とを具備する帯電ロールに関する技術が記載されている。保護層は、保護層への外部物質の付着を防止する機能を発現する微粒子を含有した保護層形成用塗工液を塗工することにより形成され、微粒子の体積平均粒径は保護層の表面粗さが $1\mu\text{m}$ 以下となるように微細化されている。

[0006] 特許文献1～3によれば、帯電ロールの最表面の表面粗さを、表層に含有させた微粒子により調整することで、帯電ロールと感光体間の放電をできるだけ均一化して、画像品質を向上させようとする。

先行技術文献

特許文献

[0007] 特許文献1：特開2015-121769号公報

特許文献2：特開2012-14141号公報

特許文献3：特開2005-91414号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0008] 画像形成装置に対して、高い画像品質の要求が高まっている。

[0009] 本発明は、画像ムラを低減することが可能な帯電ロールを提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0010] 本発明に係る帯電ロールは、芯材と、芯材の周囲に配置されたゴム基材と、ゴム基材の周囲に配置された表層とを備える。本発明の一態様によれば、表層の表面の十点平均粗さ (ten point height of irregularities) R_z は、 $12.9\mu\text{m}$ 以上、 $16.2\mu\text{m}$ であり、前記表層の表面の粗さ曲線要素の平均長さ (mean length of a roughness curve element) R_{Sm} が、 $75.4\mu\text{m}$ 以上、 $91.8\mu\text{m}$ 以下である。この態様によれば、画像ムラを低減することができる。

図面の簡単な説明

[0011] [図1]本発明の実施形態に係る帯電ロールを使用する画像形成装置の一例を示す概略図である。

[図2]本発明の実施形態に係る帯電ロールの一例を示す断面図である。

[図3]帯電ロールの軸方向に沿って切断したゴム基材と表層の断面図である。

発明を実施するための形態

[0012] 以下に、本発明を実施するための形態を詳細に説明する。図面において縮尺は、必ずしも実施形態の製品またはサンプルを正確に表してはならず、一部の寸法を誇張して表現している場合もある。

[0013] 図1に示すように、本発明の実施形態に係る画像形成装置は、感光体1を備える。感光体1の周囲には、現像部2、露光部3、帯電部4、転写部6及びクリーニング部5が配置されている。現像部2には、現像ロール20、規制ブレード21及び供給ロール22が設けられ、トナー23が充填されている。帯電部4には、帯電ロール40が設けられている。転写部6は、記録媒体である紙のシート60にトナー画像を転写する。転写部6で転写されたトナー画像は、図示しない定着部で定着される。

[0014] 円柱状であり回転する感光体1と円柱状であり回転する帯電ロール40は、ニップ50で接触する。感光体1と帯電ロール40の回転方向におけるニップ50の手前の領域51（場合によっては、手前の領域51に加えてニップ50の後の領域52）において、感光体1と帯電ロール40の間で放電が起こり、感光体1の表面が帯電される。感光体1の表面の帯電状態は、感光体1の周方向および軸線方向にわたって一様であることが好ましい。

[0015] 図2は、本発明の実施形態に係る帯電ロールの一例を示す断面図である。

図2に示すように、帯電ロール40は、芯材401と、芯材401の外周面に形成されたゴム基材402と、ゴム基材402の外周面にコーティングされた表層403とを有する。ゴム基材402の外周面にコーティング成分によって表層403を形成し、その表層403の表面粗さを適切にすることにより、感光体1と帯電ロール40の間の放電ムラが解消されて、感光体1

に均一に放電することが可能となり、露光部 3 で形成された潜像に正確に対応する量のトナーを現像部 2 は感光体 1 の表面に付着させることができる。

[0016] <芯材>

芯材 401 は、限定されるわけではないが、熱伝導性及び機械的強度に優れた金属又は樹脂材料から形成することができ、例えば、ステンレス鋼、ニッケル (Ni)、ニッケル合金、鉄 (Fe)、磁性ステンレス、コバルト-ニッケル (Co-Ni) 合金等の金属材料や、PI (ポリイミド樹脂) 等の樹脂材料から形成することができる。また、芯材 401 の構造についても特に制限はなく、中空であっても、中空でなくてもよい。

[0017] <ゴム基材>

ゴム基材 402 は、芯材 401 の外周面に配置されており、導電性を有する導電性ゴムによって形成されている。ゴム基材 402 は、1 層であっても、2 層以上であってもよい。また、芯材 401 とゴム基材 402 の間に、必要に応じて密着層や調整層等を設けてもよい。

[0018] ゴム基材 402 は、導電性ゴムに導電性付与材や架橋剤等を添加して得られたゴム組成物を、芯材 401 の周囲に、成形することによって形成できる。導電性ゴムとしては、ポリウレタンゴム (PUR)、エピクロルヒドリンゴム (ECO)、ニトリルゴム (NBR)、スチレンゴム (SBR)、クロロプレンゴム (CR) 等を挙げることができる。

[0019] 導電性付与材としては、カーボンブラック、金属粉等の電子導電性付与材、イオン導電付与材、又はこれらを混合して用いることができる。

イオン導電付与材としては、有機塩類、無機塩類、金属錯体、イオン性液体等が挙げられる。有機塩類としては、三フッ化酢酸ナトリウム等が挙げられ、無機塩類としては、過塩素酸リチウム、4 級アンモニウム塩等が挙げられる。また、金属錯体としては、ハロゲン化第二鉄-エチレングリコール等が挙げられ、具体的には、特許第 3655364 号公報に記載されたものを挙げることができる。イオン性液体は、室温で液体である熔融塩であり、常温熔融塩とも呼ばれるものであり、特に、融点が 70℃ 以下、好ましくは 3

0℃以下のものをいう。具体的には、特開2003-202722号公報に記載されたものを挙げることができる。

[0020] また、架橋剤としては、特に限定されず、例えば、硫黄や過酸化物加硫剤等が挙げられる。

[0021] さらに、ゴム組成物には、必要に応じて架橋剤の働きを促進させる架橋助剤等を加えてもよい。架橋助剤としては、無機系の酸化亜鉛や酸化マグネシウム、有機系のステアリン酸やアミン類等が挙げられる。また、架橋時間の短縮等の目的で、チアゾール系、またはその他の架橋促進剤を用いてもよい。ゴム組成物には、必要に応じて他の添加剤を加えてもよい。

[0022] 本実施形態において、芯材401の外周面に形成されたゴム基材402の表面を研磨機で研磨し、所定の厚さに合わせた後、研磨砥石による乾式研磨を行った後に、ゴム基材402の外周面に表層403を形成する。このように研磨を行うのは、ゴム基材402の表面粗さを適切に調整し、その外側の表層403の表面粗さを調整するためである。

ゴム基材402の表面粗さを極力小さくする場合、ゴム基材402の表面粗さ（JIS B 0601:1994に準拠する十点平均粗さ（ten point height of irregularities）） R_z は、 $8.5\mu\text{m}$ 以下であることが好ましい。この場合、表面粗さ R_z は、接触式の表面粗さ計により測定された値である。

乾式研磨は、例えば、ゴム基材402を回転させた状態で、回転砥石をゴム基材402に接触させながら軸方向に移動させることにより行う（トラバース研磨）。ゴム基材402の表面粗さを極力小さくする場合には、回転の際に、例えば、研磨機の砥石回転数を1000rpm、2000rpm、3000rpmのように順次上げてよい。或いは、研磨砥石の種類を変更してもよく、例えば、GC（green carborundum）砥石番手をGC60、GC120、GC220のように順次上げて研磨してもよい。

また、ゴム基材402の表面を乾式研磨した後に、更に耐水研磨ペーパー等を用いて湿式研磨機で湿式研磨を施して研磨してもよい。ここで、湿式研磨は、耐水研磨ペーパー、例えば、耐水性のサンドペーパーを用い、これに

研磨液を供給しながらゴム基材402を回転させた状態で当接させることにより研磨する。

[0023] <ゴム基材のゴム硬度>

ゴム基材402について、デュロメータ（「JIS K 6253」および「ISO 7619」に準拠した「タイプA」）を用いて測定した硬度は、 50° ～ 64° の範囲が好ましい。

ゴム基材402の外側の表層403は薄いため、帯電ロール40の表面の硬度は、ゴム基材402に影響される。ゴム基材402の硬度が 50° 未満であると、帯電ロール40の表面の凸部が潰れて、感光体1が汚れやすく、画像不良が発生する。一方、ゴム基材402の硬度が 64° より大きいと、帯電ロール40の表面の凸部が画像に反映されるおそれがある。

[0024] <表層>

本実施形態では、ゴム基材402の外周面に、コーティング液を塗布し、乾燥硬化させることにより、表層403を形成することができる。コーティング液を塗布する方法としては、ディップコート法、ロールコート法、スプレーコート法等を用いることができる。

[0025] 図3に示すように、硬化した表層403は、導電性マトリックス404と、導電性マトリックス404に分散された例えば絶縁性の表面粗さ付与材（粗さ付与材ともいう。）の粒子405を有する。粗さ付与材の粒子405は、表層403に適切な表面粗さを与える。導電性マトリックス404は、粗さ付与材の粒子405を固定位置に保持する役割と、感光体1に対する放電を行う役割を果たす。導電性マトリックス404は、ベース材とベース材に分散された導電剤を有する。上記の通り、領域51（および場合により領域52）において、帯電ロール40と感光体1の間で放電が起こる。

[0026] 図3に示す例では、粗さ付与材の粒子405は導電性マトリックス404内に完全に埋没していないが、完全に埋没していてもよい。導電性マトリックス404の厚さが小さい場合には、粗さ付与材の粒子405を保持する能力が低いため、粗さ付与材の粒子405の直径に対して、導電性マトリックス

ス404は適切な厚さを有するのが好ましい。粗さ付与材の粒子405が絶縁体であって、導電性マトリックス404の厚さが大きく、導電性マトリックス404の電気抵抗が大きい場合には、放電が発生しにくくなりがちであるが、導電性マトリックス404に含まれる導電剤の割合を向上させることにより、導電性マトリックス404の電気抵抗を低減して、放電が発生させやすくすることができる。

[0027] 本実施形態においては、表面粗さが調整されたゴム基材402の上に形成された表層403に粗さ付与材の粒子405が分散されていることにより、表層403の表面粗さが調整されている。

[0028] 本実施形態において、表層403の導電性マトリックス404の膜厚は、適切な数値範囲内にあることが好ましいと考えられる。この厚さが大きすぎる場合には、表層403の表面粗さが小さくなりすぎて、画像ムラの原因となると考えられる。

[0029] また、本実施形態において、表層403の粗さ付与材の粒子405の含有率は、適切な数値範囲内にあることが好ましいと考えられる。粒子含有量が多い場合、粒子同士が重なり合うため、表層403の表面が粗くなり、画像ムラの原因となると考えられる。

[0030] 本実施形態において、表層403の材料であるコーティング液の成分は、ベース材、導電剤及び表面粗さ付与材の粒子405を少なくとも含有する。コーティング液の硬化後に、ベース材と導電剤は、導電性マトリックス404の成分となる。

[0031] コーティング液は、たとえば、下記組成の成分を希釈溶剤に溶解させて得られる（コーティング液組成）。

- ・ベース材 : 10重量部～80重量部。
- ・導電剤 : 1重量部～50重量部。
- ・表面粗さ付与材 : コーティング液全量の70重量%以下。

[0032] 表層403の表面粗さおよび凹凸のピッチが適切である場合に、帯電ロール40と感光体1が接触するニップの手前のギャップにおいて、帯電ロール

40と感光体1間の放電がほぼ均一化され、画像形成時に放電ムラが生じることなく、所望の濃度の画像が形成され、画像品質が向上すると考えられる。

表面粗さ付与材の粒子405の粒径および添加量を適切に調整することにより、表層403の表面粗さおよび凹凸のピッチを適切に調整することができると考えられる。

[0033] <ベース材>

コーティング液に含まれるベース材は絶縁体である。ベース材としては、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、アクリルウレタン樹脂、アミノ樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ポリアミド樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエーテル樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、ポリビニルブチラル樹脂、メラミン樹脂、ナイロン樹脂等が挙げられる。これらのベース材は、単独で又は任意の組み合わせで用いることができる。

[0034] <導電剤>

コーティング液に含まれる導電剤としては、アセチレンブラック、ケッチェンブラック、トーカブラック等のカーボンブラック、カーボンナノチューブ、過塩素リチウム等のイオン、ヘキサフルオロリン酸1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム等のイオン性液体、酸化スズ等の金属酸化物、導電性ポリマーが挙げられる。これらの導電剤は、単独で又は任意の組み合わせで用いることができる。

[0035] <表面粗さ付与材>

コーティング液に含まれる表面粗さ付与材の粒子405としては、アクリル粒子、ウレタン粒子、ポリアミド樹脂粒子、シリコーン樹脂粒子、フッ素樹脂粒子、スチレン樹脂粒子、フェノール樹脂粒子、ポリエステル樹脂粒子、オレフィン樹脂粒子、エポキシ樹脂粒子、ナイロン樹脂粒子、カーボン、グラファイト、炭化バルン、シリカ、アルミナ、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、酸化ジルコニウム、硫酸カルシウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、ケイ酸カルシウム、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、タル

ク、カオリンクレー、珪藻土、ガラスビーズ、中空ガラス球等が挙げられる。これらの粒子は、単独で又は任意の組み合わせで用いることができる。

[0036] (粒子含有率と粒径との関係)

画像品質を向上するために、コーティング液中の表面粗さ付与材の粒子405の粒径と粒子含有率との関係については、好ましい範囲があると考えられる。

[0037] <希釈溶剤>

コーティング液に含まれる希釈溶剤としては、特に限定されないが、水系、又は、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、メタノール、エタノール、ブタノール、2-プロパノール(IPA)、アセトン、トルエン、キシレン、ヘキサン、ヘプタン、クロロホルム等の溶剤系等が挙げられる。

実施例

[0038] 画像ムラを低減するのに適した帯電ロール40の特性を調べる実験を行った。

[0039] 実験では、実施形態に係る帯電ロール40としてサンプル1～6を製造した。

<ゴム基材の準備>

エピクロルヒドリンゴム(エピクロマーCG-102; 株式会社大阪ソーダ(日本国大阪府)製)100重量部に、導電性付与材としてトリフルオロ酢酸ナトリウム0.5重量部、亜鉛華3重量部、ステアリン酸2重量部、架橋剤1.5重量部を添加したゴム組成物をロールミキサーで混練りした。

混練りしたゴム組成物をシート状の生地にして、直径8mmの芯材401(芯金)の表面に巻いて、プレス成形し、架橋したエピクロルヒドリンゴムからなるゴム基材402を得た。

デュロメータ(「JIS K 6253」および「ISO 7619」に準拠した「タイプA」)を用いて、得られたゴム基材402の硬度を測定した結果、測定値は、50°～64°であった。

[0040] ＜ゴム基材表面の研磨＞

上記ゴム基材４０２の表面を研磨機で研磨した。具体的には、得られたゴム基材４０２の表面を研磨機で研磨して、所定の厚さ（２ｍｍ）に合わせた後、さらに乾式研磨で研磨した。実験では、砥石回転数を変化させなかった。

[0041] ＜コーティング液の調製＞

上記のゴム基材４０２の外周面に表層４０３を形成するためのコーティング液を作製した。

[0042] （コーティング液の組成）

コーティング液の組成は、表１に示す通りである。

[表1]

コーティング液の組成			
機能	材料	材料詳細	割合 (重量部)
希釈溶媒	酢酸エチル		60.0
ベース材	ウレタン樹脂		19.9
	ベース材の内訳		
	ポリオール	旭化成ケミカルズ株式会社 (日本国東京都) 製 「T5650E」	10.8
	イソシアヌレート	旭化成ケミカルズ株式会社 (日本国東京都) 製 「TPA-100」	9.1
導電材	カーボン分散液	御国色素株式会社 (日本国兵庫県) 製 「MHI-BK (カーボン含有量20～30重量%)」	18.4
添加剤	アクリルシリコン ポリマー	日本油脂株式会社 (日本国東京都) 製 「モディパーFS700」	1.0
表面粗さ付与材	ウレタン粒子	根上工業株式会社 (日本国東京都) 製のウレタンビーズ	表2参照

[0043] ウレタン粒子としては、根上工業株式会社（日本国東京都）製のウレタンビーズを用いた。

ウレタンビーズの平均粒径と製品名との関係は以下の通りである。但し、

実際には、一つの製品は、平均粒径と異なる粒径の粒子を含む。

6 μm : ウレタンビーズ「C-800」

10 μm : ウレタンビーズ「C-600」

15 μm : ウレタンビーズ「C-400」

[0044] 実験では、異なる粒径と異なる量の表面粗さ付与材の粒子405を含むコーティング液の塗布によって、表層403の表面状態が異なるサンプル1～6を製造した。これらのサンプル1～6の表層403の表面粗さおよび凹凸のピッチは、表2に示す通りである。

[表2]

	表層の R_z	表層の S_m	表層の RS_m	粗さ付与材		画像ムラ		画像総合判定
				平均粒径	コーティング液中の含有率	局所放電	地汚れ	
				[μm]	[重量%]	-	-	
サンプル1	16.2	26.4	91.8	15	15	良	良	良
サンプル2	14.0	26.5	81.4	10	15	良	良	良
サンプル3	12.9	17.4	75.4	6	28	良	良	良
サンプル4	12.1	32.4	120.5	10	7	不良	良	不良
サンプル5	17.2	9.0	67.6	6	60	不良	良	不良
サンプル6	9.8	21.2	92.5	6	15	不良	良	不良

[0045] 上記組成のコーティング液を、ボールミルで3時間分散混合した。

[0046] <帯電ロールの作製>

研磨したゴム基材402の外周面に、上記コーティング液を塗布して表層403を形成し、帯電ロール40を作製した。具体的には、コーティング液を攪拌し、その液をゴム基材402の表面にスプレーコートして、電気炉にて120℃で60分間乾燥し、ゴム基材402の外周面に表層403を形成し、帯電ロールを作製した。

[0047] <表面粗さ R_z の測定>

接触式の表面粗さ測定機（株式会社小坂研究所（日本国東京都）製サーフコーダ「SE500」）を用いて、以下に示した測定条件で表層403の表面粗さ（十点平均粗さ） R_z （JIS B 0601:1994に準拠）を測定した。測定結果を表2に示す。

[0048] [測定条件]

カットオフ： $\lambda_c = 0.8 \text{ mm}$

測定長：4 mm（規準長さ方式）

測定速度：0.5 mm/sec

測定位置：1本の帯電ロール40の内、3か所で表面粗さ R_z を測定した。そして、これらの値の平均値を計算して、表2に平均値を記載した。

[0049] <凹凸平均間隔 S_m の測定>

表層403の凹凸平均間隔 S_m 値（JIS B 0601:1994に準拠）を求めた。

まず、帯電ロール40の軸線方向の中央部の2カ所の表面を非接触式のレーザー顕微鏡を用いて撮影した。使用したレーザー顕微鏡は、株式会社キーエンス（日本国大阪府）製の「VK-X200」であった。倍率は400倍であり、2カ所のそれぞれの視野は、帯電ロール40の周方向に $528.7 \mu\text{m}$ 、帯電ロール40の軸線方向に $705.1 \mu\text{m}$ であった。

[0050] 次に、株式会社キーエンス製のマルチファイル解析アプリケーション「VK-H1XM」のVersion 1.2.0.116で、撮影された各視野において、等間隔の19ラインについて S_m 値を計算した。各ラインは軸線方向に沿っていた。カットオフ値 λ_c は0.8 mmであった。さらに、これらの S_m 値を平均した。表2には S_m 値の平均を記載した。

[0051] <粗さ曲線要素の平均長さ RS_m の測定>

表層403の粗さ曲線要素の平均長さ（mean length of a roughness curve element） RS_m の値（JIS B 0601:2001およびISO 4287:1997に準拠）を求めた。

ここでは、凹凸平均間隔 S_m の測定のために使用した撮影結果を使用した。

[0052] そして、株式会社キーエンス製のマルチファイル解析アプリケーション「VK-H1XM」のVersion 1.2.0.116で、撮影された各視野において、等間隔の19ラインについて RS_m 値を計算した。各ラインは軸線方向に沿っていた。カットオフ値 λ_s は0.8 μm 、カットオフ値 λ_c は2.5 mmであった。さらに、これらの RS_m 値を平均した。表2にはR

S_m値の平均を記載した。

[0053] <画像ムラ及び放電ムラの評価>

複写機を用いて帯電ロールの画像評価試験を行った。

複写機は、株式会社リコー（日本国東京都）製のカラー複合機（MF P）「MP C5503」（交流直流電圧重畳印加式）であった。

[0054] 直流電圧は通常電圧（REF）であり、交流電圧 V_{pp} は、複写機の制御に依存した。

[0055] 交流電流は、複写機の通常交流電流（REF）よりも低い交流電流（1.40mA）に設定した。

[0056] 帯電ロールを複写機に適用し、下記印刷条件で印刷した画像（ハーフトーン画像および白ベタ画像）について、画像ムラを評価した。結果を表2に示す。

画像ムラの評価は、ハーフトーン画像について局所放電の判定を行った。局所放電があったことは、ハーフトーン画像において、白点、黒点、白スジ、黒スジの発生を目視で発見することで確認することができる。白ベタ画像について、目視によって、地汚れ、すなわちカブリの判定を行った。

[0057] [印刷条件]

速度 : 30枚/分

印刷環境 : 温度23℃、湿度55%

[0058] (局所放電評価) ハーフトーン画像について、目視によって局所放電に起因する画像ムラを以下の基準で判定した。

良 : 局所放電に起因する画像ムラがなかった

不良 : 局所放電に起因する画像ムラがあった

[0059] (地汚れ判定)

白ベタ画像について、目視によって、地汚れ、すなわちカブリ（印刷されるべきでない箇所に印刷されること）の有無を判定した。

[評価基準]

良 : 地汚れなし

不良：地汚れあり

[0060] 局所放電に起因する画像ムラまたは地汚れが発生したサンプルについては、画像総合判定で良、不良と判定し、表 2 にこれらを記載した。

[0061] 表 2 から明らかな通り、表層 4 0 3 の表面の十点平均粗さ R_z が、12.9 μm 以上、16.2 μm 以下であり、表層 4 0 3 の表面の粗さ曲線要素の平均長さ RSm が、75.4 μm 以上、91.8 μm 以下であることが好ましい。

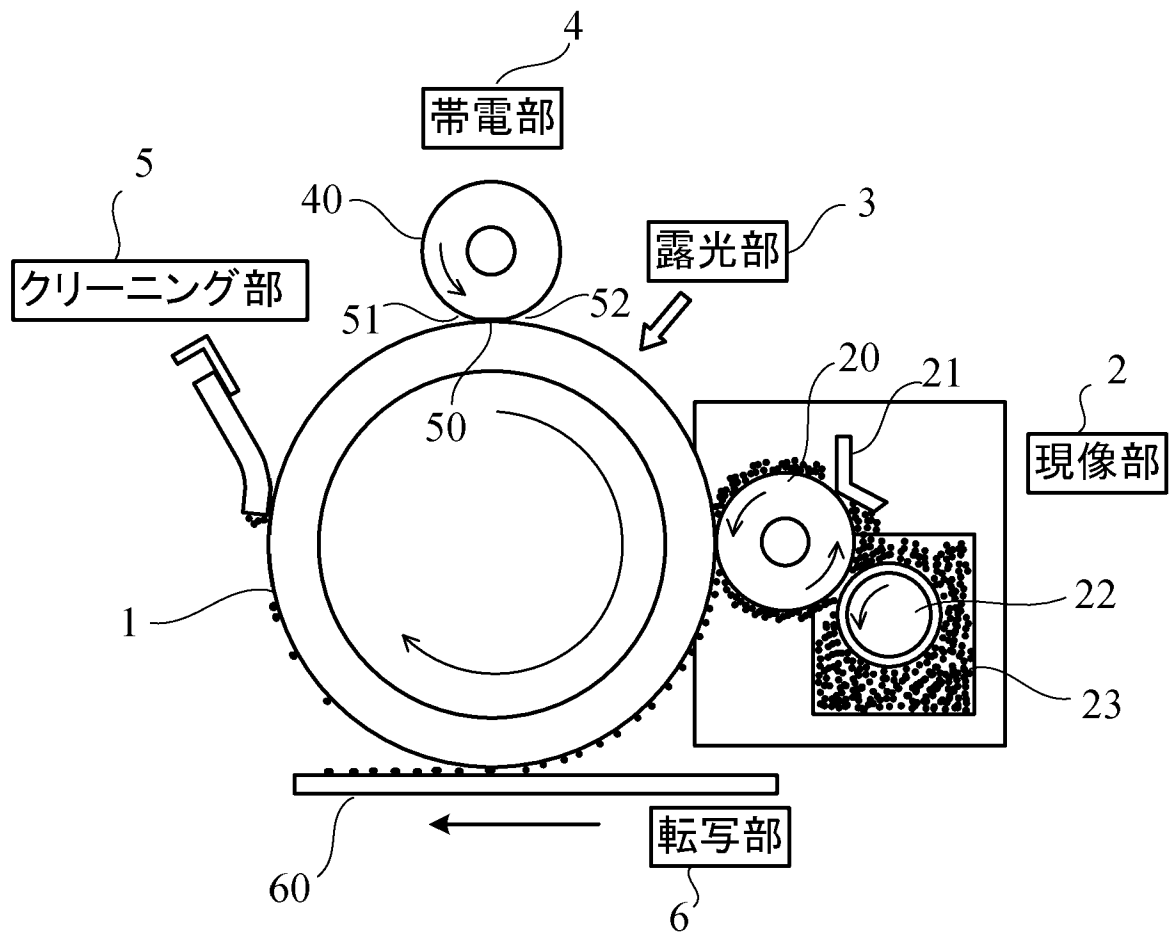
符号の説明

- [0062] 1：感光体
2：現像部
2 0：現像ロール
2 1：規制ブレード
2 2：供給ロール
2 3：トナー
3：露光部
4：帯電部
4 0：帯電ロール
4 0 1：芯材
4 0 2：ゴム基材
4 0 3：表層
5：クリーニング部
6：転写部
6 0：シート

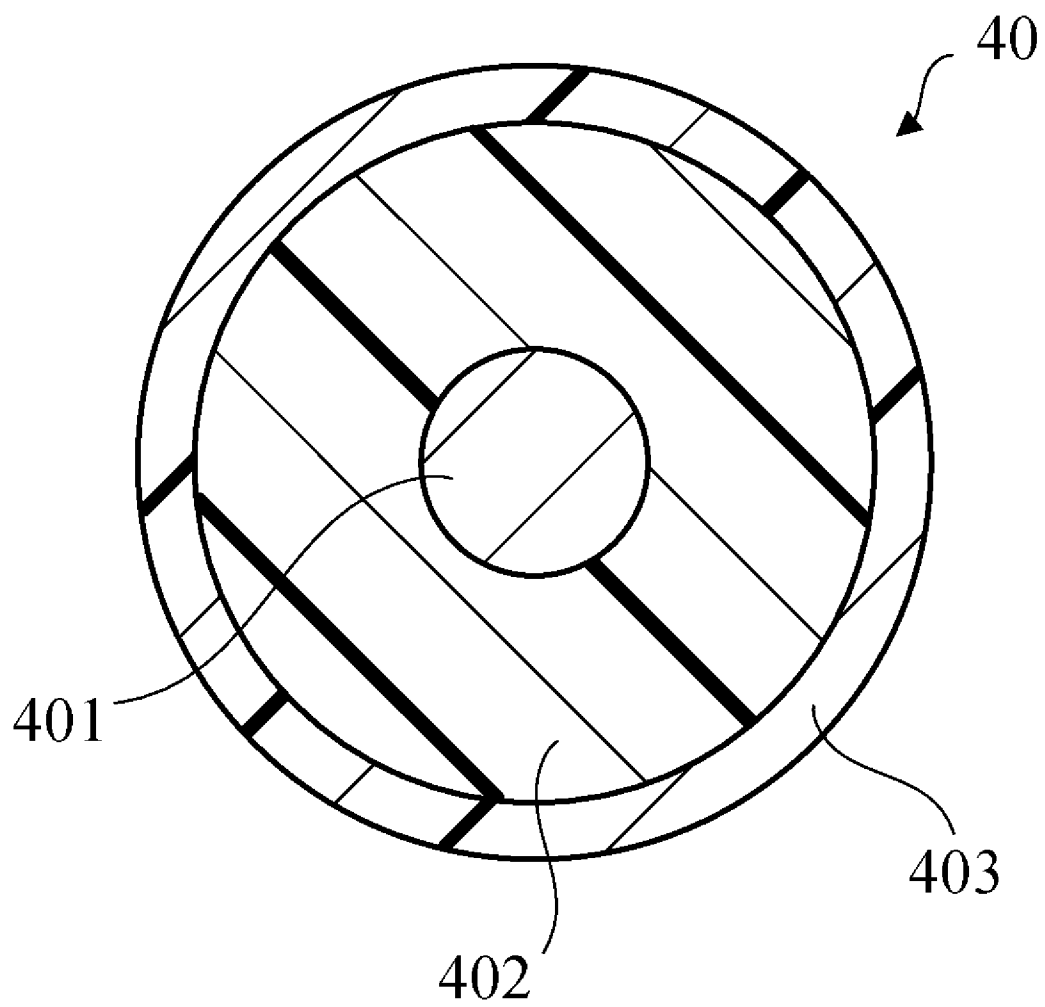
請求の範囲

- [請求項1] 芯材と、前記芯材の周囲に配置されたゴム基材と、前記ゴム基材の周囲に配置された表層とを備え、
- 前記表層の表面の十点平均粗さ R_z が、 $12.9\mu\text{m}$ 以上、 $16.2\mu\text{m}$ 以下であり、
- 前記表層の表面の粗さ曲線要素の平均長さ RSm が、 $75.4\mu\text{m}$ 以上、 $91.8\mu\text{m}$ 以下である
- ことを特徴とする帯電ロール。
- [請求項2] 前記表層は、絶縁体から形成されたベース材と前記ベース材に分散された導電材を含む導電性マトリックスと、前記導電性マトリックスに分散された表面粗さ付与材の粒子を有する
- ことを特徴とする請求項1に記載の帯電ロール。
- [請求項3] 前記表面粗さ付与材の粒子は、絶縁体から形成されている
- ことを特徴とする請求項2に記載の帯電ロール。

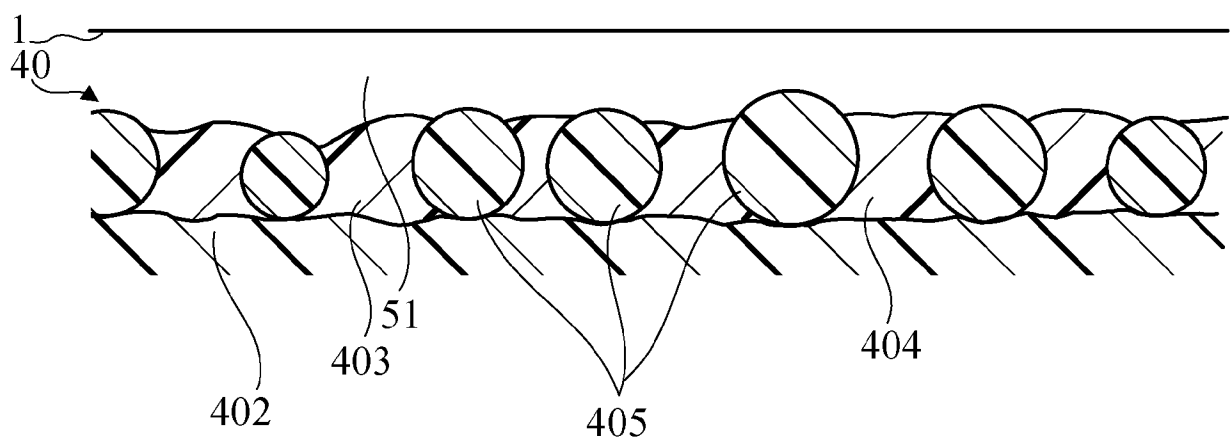
[図1]



[図2]



[図3]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2020/007354

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

F16C 13/00 (2006.01) i; G03G 21/06 (2006.01) i; G03G 15/00 (2006.01) i; G03G 15/02 (2006.01) i; G03G 15/08 (2006.01) i

FI: G03G15/02 101; G03G15/00 551; G03G21/06; G03G15/08 221; G03G15/08 235; F16C13/00 A; F16C13/00 B

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

F16C13/00; G03G21/06; G03G15/00; G03G15/02; G03G15/08

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2020
Registered utility model specifications of Japan	1996-2020
Published registered utility model applications of Japan	1994-2020

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2012-118510 A (CANON INC.) 21.06.2012 (2012-06-21) paragraphs [0081]-[0083], [0122]-[0132], [0222]-[0230], [0446]-[0449], [0456], [0468]-[0469], [0480], tables 26-32, fig. 1	1-3
A	JP 2003-316111 A (CANON INC.) 06.11.2003 (2003-11-06) paragraphs [0022]-[0031], [0046]-[0063], table 1, fig. 1-2	1-3
A	US 2015/0065607 A1 (JAMES, J. Selmer) 05.03.2015 (2015-03-05) paragraphs [0020], [0028]-[0032], fig. 3-4	1-3

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
24 March 2020 (24.03.2020)

Date of mailing of the international search report
07 April 2020 (07.04.2020)

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/JP2020/007354

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
JP 2012-118510 A	21 Jun. 2012	US 2012/0141162 A1 paragraphs [0087]- [0090], [0139]- [0151], [0516], [0597], [0611], tables 26-32, fig. 1 WO 2012/046862 A1 EP 2626746 A1 CN 103154828 A KR 10-2013-0079560 A (Family: none)	
JP 2003-316111 A	06 Nov. 2003		
US 2015/0065607 A1	05 Mar. 2015	(Family: none)	

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） F16C 13/00(2006.01)i; G03G 21/06(2006.01)i; G03G 15/00(2006.01)i; G03G 15/02(2006.01)i; G03G 15/08(2006.01)i FI: G03G15/02 101; G03G15/00 551; G03G21/06; G03G15/08 221; G03G15/08 235; F16C13/00 A; F16C13/00 B		
B. 調査を行った分野		
調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） F16C13/00; G03G21/06; G03G15/00; G03G15/02; G03G15/08		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2020年 日本国実用新案登録公報 1996-2020年 日本国登録実用新案公報 1994-2020年		
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	JP 2012-118510 A（キヤノン株式会社）21.06.2012（2012-06-21） [0081] - [0083] , [0122] - [0132] , [0222] - [0230] , [0446] - [0449] , [0456] , [0468] - [0469] , [0480] , [表26] - [表32] , 図1	1-3
A	JP 2003-316111 A（キヤノン株式会社）06.11.2003（2003-11-06） [0022] - [0031] , [0046] - [0063] , 表1 , 図1-2	1-3
A	US 2015/0065607 A1（JAMES J. Selmer）05.03.2015（2015-03-05） [0020] , [0028] - [0032] , FIGUREs 3-4	1-3
☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☒ パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー “A” 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの “E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの “L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） “O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 “P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献 “T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの “X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの “Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの “&” 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 24.03.2020		国際調査報告の発送日 07.04.2020
名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		権限のある職員（特許庁審査官） 中澤 俊彦 2C 1766 電話番号 03-3581-1101 内線 3221

国際調査報告
 パテントファミリーに関する情報

国際出願番号

PCT/JP2020/007354

引用文献			公表日	パテントファミリー文献	公表日
JP	2012-118510	A	21.06.2012	US 2012/0141162 A1 [0087] - [0090] , [0139] - [0151] , [0516] , [0597] , [0611] , TABLE 26-32, fig. 1 WO 2012/046862 A1 EP 2626746 A1 CN 103154828 A KR 10-2013-0079560 A	
JP	2003-316111	A	06.11.2003	(ファミリーなし)	
US	2015/0065607	A1	05.03.2015	(ファミリーなし)	